MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 6

2 Octobre 2015

Aujourd'hui

- Tests statistiques
 - Notion de test et d'erreur de test
 - Lemme de Neyman-Pearson
- 2 p-valeur
- 3 Tests gaussiens
 - Tests sur la moyenne
- 4 Compléments : p-valeur et liens entre tests et régions de confiance

Exemple introductif

On observe 10 lancers d'une pièce de monnaie et on obtient le résultat suivant :

$$(P, P, F, F, P, F, P, P, F, P)$$
.

La pièce est-elle équilibrée ?

Répondre à cette question revient à construire une procédure de décision :

$$\varphi = \varphi(P, P, F, F, P, F, P, P, F, P)$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{on accepte l'hypothèse la pièce est équilibrée} \\ 1 & \text{on rejette l'hypothèse la pièce est équilibrée} \end{cases}$$

Résolution

On associe l'expérience statistique (par exemple)

$$\mathcal{E}^{10} = \big(\{0,1\}^{10}, \text{parties de}\big(\{0,1\}^{10}\big), \{\mathbb{P}_{\theta}^{10}, \theta \in \Theta = [0,1]\}\big),$$
 avec $(P=0,\,F=1)$

$$\mathbb{P}_{\theta}^{10} = \left(\theta \delta_0(d\mathsf{x}) + (1-\theta)\delta_1(d\mathsf{x})\right)^{\otimes 10}.$$

Hypothèse nulle : la pièce est équilibrée

$$\boxed{\textit{H}_0:\theta\in\Theta_0=\{1/2\}}$$

■ Hypothèse alternative : la pièce est truquée

$$H_1: \theta \in \Theta_1 = \Theta \setminus \{1/2\}$$

Résolution

- Θ_0 = ensemble des paramètres sous laquelle l'hypothèse nulle est satifaite
- ullet $\Theta_1=$ ensemble des paramètres sous laquelle l'hypothèse nulle n'est pas satisfaite = alternative
- $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$.

Règle de décision

- On note Z l'observation.
- On construit une règle de décision simple :

$$\varphi(Z) = \mathbb{1}_{\mathcal{R}}(Z) = egin{cases} 0 & \text{on accepte l'hypothèse} \\ 1 & \text{on rejette l'hypothèse}. \end{cases}$$

- Arr $\mathcal{R} \subset \mathfrak{Z}$ (espace des observables) : zone de rejet ou région critique.
- Exemple¹

$$\mathcal{R} = \{ |\widehat{\theta}(z) - 1/2| > t_0 \}, \ \widehat{\theta}(Z) = \widehat{\theta}_{\mathsf{n}}^{\mathsf{mv}} (\stackrel{\mathsf{exemple}}{=} 0, 6)$$

où t_0 est un seuil à choisir... Comment ?

¹léger abus de notation...

Terminologie

- Une règle de décision (non-randomisée) assigne à chaque réalisation
 z de l'observation Z une décision.
- Si $z \in A$, l'hypothèse nulle est acceptée; autrement, l'hypothèse est rejetée.
- Terminologie:
 - \blacksquare A= zone d'acceptation,
 - R= zone de rejet ou région critique.

Erreur de décision

Lorsque l'on prend la décision $\varphi(Z)$, on peut se tromper de deux manières :

Rejeter
$$H_0$$
 ($\varphi(Z) = 1$) alors que $\theta = \frac{1}{2}$

ou encore

Accepter
$$H_0$$
 $(\varphi(Z) = 0)$ alors que $\theta \neq \frac{1}{2}$.

■ Erreur de première espèce (=rejeter à tort)

$$\mathbb{P}^{10}_{\frac{1}{2}}\left[\varphi(Z)=1\right]$$

■ Erreur de seconde espèce (=accepter à tort)

$$\big(\mathbb{P}^{10}_{\theta}\,\big[\varphi(Z)=0\big],\ \theta\neq\frac{1}{2}\big).$$

Retour à l'exemple

■ Sous \mathbb{P}_{θ} , $n\hat{\theta}(Z) = \sum_{i=1}^{n} Z_i$ suit une loi binomiale de paramètre de succès θ . En notant $\operatorname{Bin}_{n,\theta}$ la fonction de répartition de la loi binomiale de paramètre θ ,

$$\begin{split} \mathbb{P}_{\theta}(|\hat{\theta}(Z) - 1/2| &> t_0) \\ &= 1 - \left\{ \operatorname{Bin}_{n,\theta}(n(1+t_0)/2) - \operatorname{Bin}_{n,\theta}(n(1-t_0)/2) \right\}. \end{split}$$

Erreur de première espèce:

$$\begin{split} \mathbb{P}_{1/2}(|\hat{\theta}(Z) - 1/2| &> t_0) \\ &= 1 - \{ \mathrm{Bin}_{n,1/2}(n(1+t_0)/2) - \mathrm{Bin}_{n,1/2}(n(1-t_0)/2) \} \end{split}$$

Erreur de première espèce

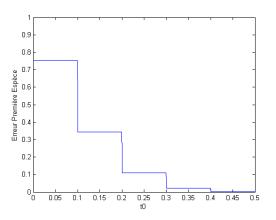


Figure: Erreur de Première Espèce en fonction de la valeur critique: fonction décroissante de t_0 !

Retour à l'exemple

Sous \mathbb{P}_{θ} , $n\hat{\theta}(Z) = \sum_{i=1}^{n} Z_i$ suit une loi binomiale de paramètre de succès θ . En notant $\operatorname{Bin}_{n,\theta}$ la fonction de répartition de la loi binomiale,

$$\begin{split} \mathbb{P}_{\theta}(|\hat{\theta}(Z) - 1/2| &\leq t_0) \\ &= \left\{ \operatorname{Bin}_{n,\theta}(n(1+t_0)/2) - \operatorname{Bin}_{n,\theta}(n(1-t_0)/2) \right\}. \end{split}$$

■ Erreur de seconde espèce: pour une valeur critique fixée:

$$\theta \mapsto \mathbb{P}_{\theta}(|\hat{\theta}(Z) - 1/2| \le t_0)$$

$$= \operatorname{Bin}_{n,1/2}(n(1 + t_0)/2) - \operatorname{Bin}_{n,1/2}(n(1 - t_0)/2)$$

Erreur de seconde espèce

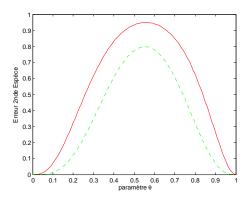


Figure: Erreur de deuxième Espèce en fonction du paramètre $\theta \in \Theta_1 = [0,1] \setminus \{1/2\}$ pour deux valeurs du seuil critique: $t_0 = 0.3$, Erreur 1ere espèce 0.0654 et $t_0 = 0.2$, Erreur 1ère espèce 0.22

Puissance du test

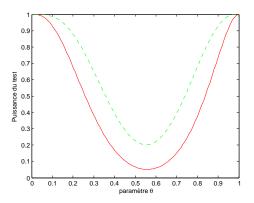


Figure: Puisance du test en fonction du paramètre $\theta \in \Theta_1 = [0,1] \setminus \{1/2\}$ pour deux valeurs du seuil critique: $t_0 = 0.3$. Erreur 1ere espèce: 0.0654 et $t_0 = 0.2$, Erreur 1ère espèce: 0.22

Erreur 1ère espèce / Puissance

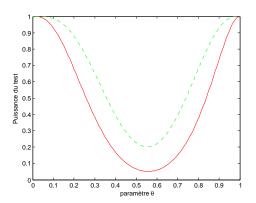


Figure: Erreur de première espèce / puisance pour une contre-alternative fixée $\theta_1=0.75$ pour différentes valeurs du seuil critique t_0 .

Conclusion provisoire

- Un bon test φ devrait garantir simultanément des erreurs de première et seconde espèce petites.
- Mais il faut réaliser un compromis entre erreur de 1ère espèce et erreur de 2nde espèce (ou de façon équivalente entre erreur de 1ère espèce et puissance).
- Question: comment aborder la notion d'optimalité et comment construire une procédure de test satisfaisante ?

Définition formelle

- Situation : $\mathcal{E} = (\mathcal{Z}, \mathfrak{Z}, \{\mathbb{P}_{\theta}, \theta \in \Theta\})$ engendrée par l'observation Z.
- Hypothèse nulle et alternative : $\Theta_0 \subset \Theta$ et $\Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$

Definition (Test simple)

Un test (simple) de l'hypothèse nulle $H_0: \theta \in \Theta_0$ contre l'alternative $H_1: \theta \in \Theta_1$ est une statistique $\varphi = \varphi(Z) \in \{0,1\}$. (Fonction d') erreur de première espèce :

$$\theta \in \Theta_0 \leadsto \mathbb{P}_{\theta} \left[\varphi(Z) = 1 \right]$$

(Fonction d') erreur de seconde espèce

$$\theta \in \Theta_1 \leadsto \mathbb{P}_{\theta} \left[\varphi(Z) = 0 \right] = 1 - \underset{\varphi}{\text{puissance}}_{\varphi}(\theta).$$

Principe de Neyman

On disymétrise les hypothèses H₀ et H₁: H₀ est plus importante que H₁ dans le sens suivant : on impose une erreur de première espèce prescrite.

Definition

Pour $\alpha \in [0,1]$, un test $\varphi = \varphi_{\alpha}$ de l'hypothèse nulle $H_0 : \theta \in \Theta_0$ contre une alternative H_1 est de niveau α si

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\theta} \left[\varphi_{\alpha} = 1 \right] \leq \alpha.$$

• Un test de niveau α ne dit rien sur l'erreur de seconde espèce (comportement sur l'alternative).

Principe de Neyman (cont.)

- Choix de la disymétrisation = choix de modélisation.
- Principe de Neyman : $\alpha \in (0,1)$, parmi les test de niveau α , chercher celui (ou ceux) ayant une erreur de seconde espèce minimale.

Definition

Un test de niveau α est dit Uniformément Plus Puissant (UPP) si son erreur de seconde espèce est minimale parmi celles des tests de niveau α .

Pour le cas d'une hypothèse simple contre une alternative simple, un test UPP existe.

Règle de décision randomisée

- Pour toute valeur de l'observation z, la règle de décision choisit alternative avec une probabilité $\varphi(z)$ et l'hypothèse nulle avec la probabilité $1-\varphi(z)$.
- Une procédure de test randomisée est entièrement spécifiée par la donnée de la fonction critique du test $\varphi: z \to \varphi(z) \in [0,1]$. Si φ prend simplement les valeurs 0 et 1, on obtient un test non randomisé
- La probabilité de rejet est donnée, pour tout $\theta \in \Theta$, par $\mathbb{E}_{\theta}[\varphi(Z)]$.

Principe de Neyman-Pearson

Le problème revient donc à maximiser la puissance du test

$$\pi(\theta) = \mathbb{E}_{\theta}[\varphi(Z)], \theta \in \Theta_1$$

sous la contrainte que le niveau du test soit inférieure à lpha

$$\mathbb{E}_{\theta}[\varphi(Z)] \leq \alpha$$

Un cas élémentaire

- Supposons que $\Theta_0 = \{\theta_0\}$ et $\Theta_1 = \{\theta_1\}$.
- On note $p_0(z) = f(\theta_0, z)$ et $p_1(z) = f(\theta_1, z)$ les densités des lois \mathbb{P}_{θ_0} et \mathbb{P}_{θ_1} par rapport à une mesure de domination μ (existe toujours)

Théorème (Existence d'un test de niveau α)

Soit $\alpha \in [0,1]$. Pour tester $H_0 : \{\theta = \theta_0\}$ contre l'alternative $H_1 : \{\theta = \theta_1\}$, il existe un test φ et une constante c_α telle que

$$\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)] = \alpha$$

et

$$\varphi(z) = \begin{cases} 1 & quand \ p_1(z) > c_{\alpha}p_0(z) \\ 0 & quand \ p_1(z) < c_{\alpha}p_0(z) \end{cases}$$

Preuve Existence-1

- Pour $\alpha = 0$ et $\alpha = 1$, le résultat est élémentaire en posant $c_0 = \infty$ et $c_1 = 0$.
- On suppose $\alpha \in (0,1)$ et considère la fonction

$$c \mapsto A(c) = \mathbb{P}_0(p_1(Z) > cp_0(Z)) = \mathbb{P}_0(p_1(Z)/p_0(Z) > c, p_0(Z) > 0),$$

■ La fonction A est décroissante, continue à droite et admet des limites à gauche $(c \mapsto 1 - A(c))$ est la fonction de répartition de la variable aléatoire $p_1(Z)/p_0(Z)$ qui est définie \mathbb{P}_0 -p.s.):

$$A(c^{-}) - A(c) = \mathbb{P}_{0}(p_{1}(Z)/p_{0}(Z) = c), A(-\infty) = 1, A(+\infty) = 0$$

Preuve Existence-2

- Pour tout $\alpha \in (0,1)$, il existe c_{α} tel que $A(c_{\alpha}) \leq \alpha \leq A(c_{\alpha}^{-})$.
- On considère le test φ_{α} définit par

$$\varphi_{\alpha}(z) = \begin{cases} 1 & \text{quand } p_1(z) > c_{\alpha}p_0(z) \\ \frac{\alpha - A(c_{\alpha})}{A(c_{\alpha}^{-}) - A(c_{\alpha})} & \text{quand } p_1(z) = c_{\alpha}p_0(z) \\ 0 & \text{quand } p_1(z) < c_{\alpha}p_0(z) \end{cases}$$

Si $A(c_{\alpha}^{-}) = A(c_{\alpha})$, alors $\mathbb{P}_{0}(p_{1}(Z) = c_{\alpha}p_{0}(Z)) = 0$ et il n'y pas lieu de spécifier la valeur du test sur cet événement.

lacktriangle Le niveau de ϕ est donné par

$$\mathbb{E}_{0}[\varphi_{\alpha}(Z)] = \mathbb{P}_{0}\left(\frac{p_{1}(Z)}{p_{0}(Z)} > c_{\alpha}\right) + \frac{\alpha - A(c_{\alpha})}{A(c_{\alpha}^{-}) - A(c_{\alpha})} \mathbb{P}_{0}\left(\frac{p_{1}(Z)}{p_{0}(Z)} = c_{\alpha}\right)$$

$$= \alpha$$

Test Uniformément Plus Puissant

Théorème

Un test φ vérifiant

$$\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)] = \alpha$$

et

$$\varphi(z) = \begin{cases} 1 & \text{quand } p_1(z) > c_{\alpha} p_0(z) \\ 0 & \text{quand } p_1(z) < c_{\alpha} p_0(z) \end{cases}$$

est uniformément le plus puissant pour tester l'hypothèse nulle $H_0: \{\theta = \theta_0\}$ contre l'alternative $H_1: \{\theta = \theta_1\}$.

Preuve test U.P.P.-1

lacksquare Soit φ un test satisfaisant les conditions

$$\mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)] = \alpha$$

et

$$\varphi(z) =
\begin{cases}
1 & \text{quand } p_1(z) > c_{\alpha} p_0(z) \\
0 & \text{quand } p_1(z) < c_{\alpha} p_0(z)
\end{cases}$$

■ Soit φ^* un test de niveau $\mathbb{E}_0[\varphi^*(Z)] \leq \alpha$

Preuve test U.P.P.-1

On note:

$$S^{+} = \{z : \varphi(z) - \varphi^{*}(z) > 0\}$$

$$S^{-} = \{z : \varphi(z) - \varphi^{*}(z) < 0\}.$$

- Pour $z \in S^+$, $\phi(z) > 0$ et donc $p_1(z) \ge c_\alpha p_0(z)$ (car $\varphi(z) = 0$ si $p_1(z) < c_\alpha p_0(z)$).
- Pour $z \in S^-$, $\phi(z) < 1$ et donc $p_1(z) \le c_{\alpha} p_0(z)$ (car $\varphi(z) = 1$ si $p_1(z) > c_{\alpha} p_0(z)$).
- Par conséquent:

$$\begin{split} \int (\varphi - \varphi^*) (p_1 - c_\alpha p_0) \mathrm{d}\mu \\ &= \int_{S^+ \cup S^-} (\varphi - \varphi^*) (p_1 - c_\alpha p_0) \mathrm{d}\mu \geq 0 \end{split}$$

Preuve test U.P.P.-1

Conclusion

$$\int (\varphi - \varphi^*)(p_1 - c_\alpha p_0) \mathrm{d}\mu \geq 0$$

ce qui implique

$$\begin{split} \int (\varphi - \varphi^*) p_1 \mathrm{d}\mu &\geq c_\alpha \int (\varphi - \varphi^*) p_0 \mathrm{d}\mu \\ &\geq c_\alpha \left\{ \mathbb{E}_0[\varphi(Z)] - \mathbb{E}_0[\varphi^*(Z)] \right\} \\ &= c_\alpha \left\{ \alpha - \mathbb{E}_0[\varphi^*(Z)] \right\} \geq 0 \,. \end{split}$$

Puissance d'un test U.P.P

Lemme

Notons π la puissance du test U.P.P de niveau α du test $H_0 = \{\theta = \theta_0\}$ contre l'alternative $H_1 = \{\theta = \theta_1\}$. Alors $\alpha \leq \pi$ avec égalité si $\mathbb{P}_{\theta_0} = \mathbb{P}_{\theta_1}$.

Proof.

Comme le test $\varphi(z) \equiv \alpha$ a un niveau α , nous avons $\alpha \leq \pi$.



Exemple de mise en oeuvre

On observe

$$Z = (X_1, \dots, X_n) \sim_{\text{i.i.d.}} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2) \quad \sigma^2 \text{ connu.}$$

- Construction du test de N-P. de $H_0: \theta = \theta_0 = 0$ contre $H_1: \theta = \theta_1$, avec $0 < \theta_1$.
- Mesure dominante μ^n = mesure de Lebesgue sur \mathbb{R}^n et

$$f(\theta, Z) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 + n\theta \overline{X}_n - \frac{n\theta^2}{2}\right).$$

Rapport de vraisemblance

$$\frac{f(\theta_1,Z)}{f(\theta_0,Z)} = \exp\left(\frac{n\theta_1}{\sigma^2}\overline{X}_n - \frac{n\theta_1^2}{2\sigma^2}\right).$$

Exemple (cont.)

■ Zone de rejet du test de N-P. :

$$\left\{ f(\theta_1, Z) > c f(\theta_0, Z) \right\} = \left\{ \frac{n\theta_1}{\sigma^2} \overline{X}_n - \frac{n\theta_1^2}{2\sigma^2} > \log c \right\}$$

$$= \left\{ \overline{X}_n > \frac{\theta_1}{2} + \frac{\sigma^2 \log c}{n\theta_1} \right\}.$$

La région de rejet est donc de la forme

$$\{\overline{X}_n > t_{n,\alpha}\}$$

• Choix de $t_{n,\alpha}$. On choisit $t_{n,\alpha}$ pour ajuster le niveau du test

$$\mathbb{P}_{\theta_0}\left[\overline{X}_n > t_{n,\alpha}\right] = \alpha.$$

Exemple (fin)

- On note $z_{1-\alpha}$ le quantile $1-\alpha$ d'une loi Gaussienne standardisée: $\Phi(z_{1-\alpha}) = 1-\alpha$.
- lacksquare Sous $\mathbb{P}_{ heta_0}$, $\sqrt{n}ar{X}_n/\sigma\sim\mathcal{N}(0,1)$, par conséquent

$$\mathbb{P}_{ heta_0}\left(ar{X}_n > t_{n,lpha}\right) = \mathbb{P}_{ heta_0}\left(rac{\sqrt{n}ar{X}_n}{\sigma} > rac{\sqrt{n}}{\sigma}t_{n,lpha}
ight) \ = 1 - \Phi\left(rac{\sqrt{n}}{\sigma}t_{n,lpha}
ight)$$

Conclusion

$$t_{n,\alpha} = \frac{\sigma z_{1-\alpha}}{\sqrt{n}}$$

On remarque d'ailleurs que le seuil critique ne dépend pas de θ_1 et que le même test est U.P.P. contre toutes les contre-alternatives $\theta_1 > 0$.

- Supposons que sous \mathbb{P}_0 , la distribution du rapport de vraisemblance $p_1(Z)/p_0(Z)$ est continue.
- Le test U.P.P. de niveau α est non-randomisé et rejette l'hypothèse nulle si $p_1(Z)/p_0(Z) > c_{\alpha}$, où la constante c_{α} est choisie de façon à ce que

$$\mathbb{P}_0(p_1(Z)/p_0(Z)\geq c_\alpha)=\alpha.$$

■ Lorsque l'on fait fait varier le niveau α , on obtient ainsi une famille de régions de réjections, $\{\mathcal{R}_{\alpha}\}_{\alpha\in[0,1]}$ qui sont, dans de nombreux cas, d'intérêt emboitées

$$\mathcal{R}_{\alpha} \subset \mathcal{R}_{\alpha'}$$
 si $\alpha < \alpha'$.

Lorsque l'on fait fait varier le niveau α , on obtient ainsi une famille de régions de réjections, $\{\mathcal{R}_{\alpha}\}_{\alpha\in[0,1]}$, qui sont dans de nombreux cas d'intérêt emboitées

$$\mathcal{R}_{\alpha} \subset \mathcal{R}_{\alpha'}$$
 si $\alpha < \alpha'$.

- Lorsque cette condition est satisfaite, il est intéressant de déterminer
 - non seulement si le test est accepté ou rejeté à un niveau de signification donné...
 - mais aussi de déterminer le plus petit niveau de signification auquel l'hypothèse serait rejetée.

Definition (p-valeur)

La *p*-valeur d'un test pour une observation *Z* donnée est le plus petit niveau de signification auquel le test serait rejeté

$$\hat{p}(Z) = \inf\{\alpha : Z \in \mathcal{R}_{\alpha}\}.$$

- Une petite p-valeur suggère que l'observation contredit l'hypothèse.
- Une grande *p*-valeur s'interprète en faveur de ne pas vouloir rejeter l'hypothèse de base.

∟_{p-valeur}

Exemple

Tests gaussiens incontournables

On observe

$$\mathbf{Y} = (Y_1, \ldots, Y_n) \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2 \mathrm{Id}_n).$$

■ Test sur la moyenne, variance connue

$$H_0: \mu \leq \mu_0$$
 contre $H_1: \mu > \mu_0$

Principe on estime μ et on rejette H_0 si l'estimateur est plus grand que μ_0 .

• On choisit c_{α} de sorte que

$$\sup_{\mu \leq \mu_0} \mathbb{P}_{\mu} \left[\mathcal{R}(c_{\alpha}) \right] \leq \alpha.$$

Calcul de c_{α}

■ Majoration de l'erreur de première espèce. Si $\mu \leq \mu_0$, on a

$$\begin{split} \mathbb{P}_{\mu} \left[\overline{Y}_{n} - \mu_{0} \geq c_{\alpha} \right] &= \mathbb{P}_{\mu} \left[\left(\mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \xi^{n,\mu} \right) - \mu_{0} \geq c_{\alpha} \right] \\ &= \mathbb{P}_{\mu} \left[\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \xi^{n,\mu} \geq c_{\alpha} + \left(\mu_{0} - \mu \right) \right] \\ &\leq \mathbb{P}_{\mu} \left[\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \xi^{n,\mu} \geq c_{\alpha} \right]. \end{split}$$

où $\xi^{n,\mu}$ est, en loi sous \mathbb{P}_{μ} , une gaussienne standard.

■ Petit miracle : la loi de $\xi^{n,\mu}$ sous \mathbb{P}_{μ} ne dépend pas de μ Donc

$$\mathbb{P}_{\mu}\left[\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\xi^{n,\mu} \geq c_{\alpha}\right] = 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma}c_{\alpha}\right)$$
on veut
$$\leq \alpha.$$

Le choix $c_{\alpha,n} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}(1-\alpha)$ conduit à la zone de rejet $\mathcal{R}(c_{\alpha})$ maximale

Contrôle de l'erreur de seconde espèce

- On a construit un test de niveau α parmi une classe donnée a priori de tests basés sur un estimateur raisonnable, de sorte que l'on ait une zone de rejet maximale. Désormais, $c_{\alpha,n}$ est fixé.
- On évalue à la main l'erreur de seconde espèce ou la fonction de puissance

$$\mu \in (\mu_0, +\infty) \leadsto \mathbb{P}_{\mu} \left[\overline{Y}_n - \mu_0 < c_{\alpha,n} \right]$$

= 1 - puissance du test au point μ

- Montrer que pour tout $\mu > \mu_0$, on a $\mathbb{P}_{\mu}\left[\overline{Y}_n \mu_0 < c_{\alpha,n}\right] \to 0$ lorsque $n \to \infty$.
- Pour l'optimalité dans un sens plus fort, il faut d'autres outils.

Autres tests classiques gaussiens

Ingrédient principal :

$$s_n^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \overline{Y}_n)^2 = \frac{n}{n-1} (\widehat{\sigma}_n^2)^{mv}$$

alors

$$(n-1)\frac{s_n^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1)$$

et

$$rac{\sqrt{n}(\overline{Y}_n - \mu)}{s_n} \sim \mathsf{Student}(n-1)$$

et ces variables sont pivotales : leur loi ne dépend pas de μ,σ^2 sous $\mathbb{P}_{\mu,\sigma^2}.$

Les lois du χ^2 et de Student (à k degrés de liberté) sont classiques et s'étudient indépendamment.

■ Exemple : on observe

$$X_1, \ldots, X_n \sim_{\text{i.i.d.}} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \quad \sigma^2 \text{ connu.}$$

- Objectif: tester $H_0: \mu = 0$ contre $H_1: \mu \neq 0$.
- Au niveau $\alpha = 5\%$, on rejette si

$$\left|\overline{X}_{n}\right| > \frac{\phi^{-1}(1-\alpha/2)}{\sqrt{n}}$$

Application numérique : n=100, $\overline{X}_{100}=0.307$. On a $\frac{\phi^{-1}(1-0.05/2)}{\sqrt{100}}\approx 0.196$. on rejette l'hypothèse....

p-valeur (cont.)

- Et pour un autre choix de α ?. Pour $\alpha=0.01$, on a $\frac{\phi^{-1}(1-0.05/2)}{\sqrt{100}}\approx 0.256.$ On rejette toujours... Pour $\alpha=0.001$, on a $\frac{\phi^{-1}(1-0.05/2)}{\sqrt{100}}\approx 0.329.$ On accepte H_0 !
- Que penser de cette petite expérience ?
 - En pratique, on a une observation une bonne fois pour toute (ici 0.307) et on choisit α... comment ?
 - On ne veut pas α trop grand (trop de risque), mais en prenant α de plus en plus petit... on va fatalement finir par accepter H_0 !
- Défaut de méthodologie inhérent au principe de Neyman (contrôle de l'erreur de première espèce).

Quantité significative : non par le niveau α, mais le seuil de basculement de décision : c'est la p-valeur (p-value) du test.

Definition

Soit \mathcal{R}_{α} une famille de zones de rejet d'un test de niveau α pour une hypothèse H_0 contre une alternative H_1 . Soit Z l'observation associée à l'expérience. On a $Z \in \mathfrak{Z}$ et $\mathcal{R}_0 = \mathfrak{Z}$. On appelle p-valeur du test la quantité

$$p - valeur(Z) = \inf\{\alpha, Z \in \mathcal{R}_{\alpha}\}.$$

Interprétation de la p-valeur

- Une grande valeur de la p-valeur s'interprète en faveur de ne pas vouloir rejeter l'hypothèse.
- Ne pas vouloir rejeter l'hypothèse peut signifier deux choses :
 - L'hypothèse est vraie
 - L'hypothèse est fausse mais le test n'est pas puissant (erreur de seconde espèce grande).
- Souvent : la p-valeur est la probabilité (sous H_0) que la statistique de test d'une expérience copie soit \geq à la statistique de test observée.
- **Exemple** du test du χ^2 et de l'expérience de Mendel (à suivre)